IS-9242A 来歷/REV. No, 製 品 仕 書 様 頁 1/4PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 2-21-08題: 9242シリーズ 2. 0mmピッチ LCD コネクタ ISSUE DATE SUBJECT: SERIES 9 2 4 2 2. 0 mm LCD connector 改訂年月日 2-14- '13 REVISED DATA

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製9242シリーズ2.0mmピッチLCD ソケットに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき仕様とする。)

適用製品: IMSA-9242S-**A-**

<u>3.</u> 定格

(1)最大定格電圧 : 125 V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1 A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 試験環境

特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9242 2.0mm pitch LCD socket.

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.
(For Pb free plating specification.)
Applied to: IMSA-9242S-**A-**

3.Rating

(1)Maximum rating voltage : $125\,\mathrm{V}$ (AC,DC)

(2) Maximum rating current: 1A

(3) Temperature range : $-40 \sim +105^{\circ}$ C

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition. Ambient temperature : $15\sim35^{\circ}$ C Ambient humidity : $25\sim85^{\circ}$ RH

5.Performance

5. 特性

5-1.電気的特性	5-1.Electrical performances
0 11 12 11 12	o indiconcar periormances

	UNIVERSE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR						
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications				
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期値: 20mΩ以下				
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:40mΩ以下				
		It shall be measured by the dry electric circuit specified as	Initial : $20 \text{m}\Omega$ or below				
		follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $40 \text{m}\Omega$ or below				
2	耐電圧	隣接する極間にAC 500V を1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。				
	Dielectric	AC 500 V shall be applied for one minute to between next	Should not have any changes.				
	withstanding	terminals.					
	voltage						
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC 500V を印加し、測定する。	初期値:1000MΩ以上				
	Insulation	It shall be measured when 500V DC is applied to between next	Initial: $1000 M\Omega$ or more				
	resistance	terminals	耐湿試験後:100MΩ以上				
			After humidity test: $100 \mathrm{M}\Omega$ or more				
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、				
			変色等のない事。				
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,				
			discoloration and crushed.				

5-2. 機械的特性 5-2. Functional performance

<u> </u>	5-2.1 unctional performance				
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	コンタクトの保持力	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	4.9N(以上		
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。			
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	4.9N or more.		
	force	per minute, and measured the force when the contact			
		begins to remove from the housing.			
2	挿抜力	ソケットとLCDを25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial(単極にて)		
		この時の荷重を測定する。	挿入力:4.41N 以下/極		
	Insertion/extraction	The socket and LCD shall be mated and unmated	抜去力:0.49N 以上/極		
	force	at the speed of 25mm per minute and measured the	Insertion force: 4.41N or		
		force of insertion and extraction.	below / terminal		
			Extraction force: 0.49N or		
			more / terminal		
3	挿抜耐久性	ソケットと LCD を 25mm/分の速度で 20 回繰り返し	40mΩ以下		
		挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。			
	Insertion/extraction	The socket and LCD shall be mated and unmated	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below		
	endurance	20 times at the speed of 25mm per minute and measured			
		the contact resistance after the test.			
		J			

| No. | IS-9242A | 来歴/REV. | 4 | 頁/Page | 2/4

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
4	振動試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm, 振動周波数	
4	加工主力中八列	10~55~10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な	試験中1μs 以上の瞬断のない事。 試験後:40mΩ以下
	3方向に各々 2時間 計6時間 の振動を加える。試験中瞬断の		
	Vibration test	有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is vibrated in the frequency	
		Discontinuity : $1 \mu s$ or below	
		After the test : $40 \text{m}\Omega$ or below	
		of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions	
		(X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested	
		the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	
5	衝撃試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度	試験中1µs 以上の瞬断の無いこと
	13 子 14 600	490m/s ² 、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に	試験後: $40m\Omega$ 以下
	各3回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を		140111525人
		測定する。	
			Discontinuity: $1 \mu s$ or below
			After the test : $40 \text{m}\Omega$ or below
		contact resistance after the test.	
6	温度上昇	コネクタと LCD を勘合した状態にて、最大許容電流を通電し,コネク	30°CMAX.
	Temperature 夕の温度上昇分を測定する。		
	rise test The connector and LCD mated shall be operated in the maximum raise of current and measured raise of the		
		temperature at contact point.	

5-3.環境特性

5-3.Environmental performance

_	75 D /T	o-s.Environmental performance				
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications			
1	耐熱性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96	40mΩ以下			
		時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。				
	Heat resistance	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below			
		105 ± 2 °C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance				
		after the test.				
2	耐湿性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%	40mΩ以下			
		RH の雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。				
	Humidity	The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below			
		$60\pm2^{\circ}$ C, $90\sim95\%$ RH for 96 hours. It shall be measured the				
		contact resistance after the test.				
3	耐寒性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 −40±2℃の雰囲気中に 96	40mΩ以下			
	Cold resistance	時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。				
		The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below			
		$-40\pm2^{\circ}$ C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance				
		after the test.				
4	SO ₂ ガス試験	コネクタと $ ext{LCD}$ を嵌合した状態にて、温度 $ ext{40}\pm2$ $ ext{C}$,相対湿度 75 $ ext{8}$ $ ext{RH}$ 、	40mΩ以下			
		濃度 10±3ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。				
	SO ₂ gas test	The connector and LCD mated is exposed in the SO ₂ gas chamber	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below			
		40 ± 2 °C,75%RH 10 ± 3 ppm for 96 hours. It shall be measured the				
		Contact resistance after the test.				
5	H2Sガス試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40 ± 2 °C,相対湿度 75% RH、	40mΩ以下			
		濃度 3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。				
	H ₂ S gas test	The connector and LCD mated is exposed in the H ₂ S gas chamber	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below			
		$40\pm2^{\circ}$ C,75%RH 3 ± 1 ppm for 96 hours. It shall be measured the				
		contact resistance after the test.				
6	耐アンモニアガス試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、濃度 28%のアンモニア水を入れた	40mΩ以下			
	Resisting ammonia	雰囲気中に 40 分間放置する。				
	Gas test	The connector and LCD mated is exposed in the chamber with	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below			
		28% Ammonia solution for 40 minutes.				

No.	IS-9242A	来歷/REV.	4	頁/Page	3/4

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	冷熱衝撃試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	40mΩ以下
	Thermal shock test	The connector and LCD mated is exposed 10 cycles in the Following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test. $+85\pm2^{\circ}\!$	40m $Ω$ or below
		Ambient 常温 temperature 30min	
	NY Verilla IV at Rea	-55±3℃1cycle	
8	温湿度サイクル試験	コネクタと LCD を嵌合した状態で下図の温湿度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	40mΩ以下
	Humidity Resistance (cycling)	The connector and LCD mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test.	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
		+80±2℃ 90~95%RH -20±3℃	
		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

<u>5-4.</u>	その他の特性	5-4. Other performance			
No.	項目/Items	条件/Test conditions 規格/specifications			
1	半田付け性	コネクタの半田付部をフラックスに浸漬した後、245±5℃のSn-Ag-Cu	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく		
		系の鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。	付着する事。		
	Solderability	The connector of terminal shall be put into the flux and dipped	Solder shall be covered 95% or more of the		
		into Pb free solder bath (Type Sn-Ag-Cu) $245\pm5\%$, $3\pm0.5\mathrm{s}$.	area that is dipped into the solder bath.		
2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。	端子のガタ、割れ等異常のない事。		
	Resistance to	The connector shall be tested resistance to soldering heat in	Should not have any flaw, scratch and		
	soldering heat	the following conditions.	crack.		
		(1) リフローの場合/In case of reflow			
		リフロー回数 / Number of reflow:2回 / Twice			
		250℃(ピ-ウ温度)10sMAX.			
		(Peak temperature)			
		230℃MIN. 230℃MIN. 30~60s			
		(pre-heat: from 150 to 180° C)			
		,			
		温度は製品上面の温度とする。			
		The temperature shall be measured on the upper surface of			
		product.			
		(2)手半田 の場合/In case of manual soldering.			
		半田鏝温度 / temperature : 350±5℃			
		浸漬時間 / time : 3±0.5s			
		基板厚/thickness : t =1.6 m			
		(3)ディップの場合 / In case of dip.			
		半田槽温度 / temperature : 260±5℃			
		時 間 / time : 10±0.5s			
		基板厚/thickness : t = 1.6 mm			

No. IS-9242A 来歷/REV. 4 頁/Page 4/4

6. 保存保管条件(実装前保存条件)

室内で-10~+40℃の温度、75%RH 以下の相対湿度の保管条件にて製造日より一年間。

7.ウィスカーに関して▲

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが 発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する 保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

8.和文と英文の差異について▲

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

6. Storage condition(Preservation condition before it mounts)
Shall be storage in the house at -10~+40°C,75%RH or less.
1 year from product day.

7. About a whisker 🕰

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

8. Difference between Japanese and English
When difference is found between Japanese specifications and English specifications, priority shall be given to Japanese.

制定•改訂記録

			No.	IS-9242A			頁	0/4
記号	年月日	記事		通知書No.	承 認	照	査	担当
0	2008/2/21	新規(STD)			AN THE	机	片	佐藤
1	'08/4/17							
		基板川。ターン面⇒製品上面		01969	17ex	东	L,	土井
2	69/8 /21	夏記:1-1-9 外観、里点の住记包加	2	- Land	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
	/ /	こ6-2 ウィスカの近に返れっ						
	/ /	: A Type 雪用		35-259	追席	2اسك	(2)	型型
3		章記修正 5-3-3 -55° 40°c		06207	山潭	暖:	12	塩田
4	13/2/14	追記、7小スカー、8和交差交		43343	萬本	問	F	鉁木
	/ /	修正, 6-2ウィスカー+7 ウィスカへ統合			Annual Commission of the Commi			
	/ /							
	/ /							
	/ /							
	/ /							
	/ /							
	/							
	/ /							
	/							
<u> </u>	/							
	/							
	/							
	/							
	/							
	/							
	/ /							
	/							
	/ /							
	/ /							
	/							
	//							
	/ /							